

1. Record Nr.	UNICAMPANIASUN0126542
Titolo	Electrical Atomic Force Microscopy for Nanoelectronics / Umberto Celano editor
Pubbl/distr/stampa	XX, 408 p., : ill. ; 24 cm
Edizione	[Cham : Springer, 2019]
Descrizione fisica	Pubblicazione in formato elettronico
Disciplina	621.36 543.5 530 502.82 620.5 621.381
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia